

Application/Control No. 10/057,178

10/057,17

Examiner
Jon D. Epperson

Applicant(s)/Patent under Reexamination

LAM ET AL.

Art Unit 1639

		ORIGINAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INTERNATIONAL CLASSIFICATION										
CLASS			SUBCLASS				CL	AIMED			NON-CL	-CLAIMED			
435			6			12	Q	1	/68			1			
	CROS	S REFEREN	CES						,			/			
CLASS	SUBCLA	SS (ONE SU	NE SUBCLASS PER BLOCK)							<u> </u>		.			
									1			1			
					<u> </u>				1			1			
									1			1			
						.e01	<u> </u>		1			1			
				JON E	NEY.	AMIN	ER		1						
(Assi	Epr	perso	n 4/3	0/07	Total Claims Allowed: 2										
(Legal Instruments Examiner) ((Date)								(Date)		O.G. Print Claim(s)					
(regal luc						1									

⊠c											□СРА			☐ T.D.			☐ R.1.47		
Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original
	1			31			61			91			121			151			181
	2			32			62			92			122			152			182
	3			33			63			93			123			153			183
	4			34			64]		94			124			154			184
	5			35			65			95			125			155			185
	6			36			66			96			126	!		156			186
	7	·		37			67			97			127			157			187
	8			38			68			98			128			158			188
	9			39			69			99			129			159			189
1	10			40			70	1		100			130			160			190
	11			41			71			101			131			161			191
	12]		42			72]		102			132			162			192
2	13			43			73			103			133			163			193
	14			44			74			104			134			164			194
	15			45			75]		105			135			165			195
	16			46			76			106			136			166			196
	17			47			.77			107			137			167			197
	18	İ		48]		78	1		108			138			168			198
	19]		49]		79]		109			139]		169			199
	20			50			80			110			140			170			200
	21			51			81			111			141			171			201
	22			52]		82]		112			142			172			202
	23			53	·		83			113			143			173			203
	24			54]		84			114			144			174			204
	25			55			85			115			145			175			205
	26]		56			86]		116			146			176			206
	27			57	}		87]		117			147			177			207
	28			58]		88			118			148			178			208
	29			59]		89]		119			149			179			209
	30	<u> </u>		60			90			120			150			180			210